# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication numb r:

2003-043208

(43)Date of publication of application: 13.02.2003

(51)Int.CI.

G02B 1/11 B32B 7/02

G02F 1/1335

(21)Application number: 2002-114622

(71)Applicant: NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

17.04.2002

(72)Inventor: KANAI TOSHIMASA

IMAMURA TSUTOMU

ISHIHARA UKON

(30)Priority

Priority number: 2001152580

Priority date: 22.05.2001

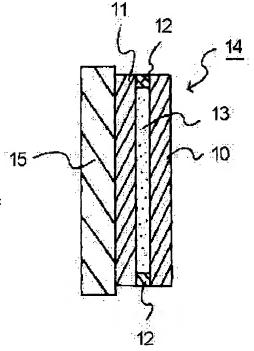
Priority country: JP

# (54) BASE MATERIAL WITH REFLECTION PREVENTING FILM AND DEFOCUSING SUBSTRATE FOR LIQUID CRYSTAL PANEL

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a base material with a reflection preventing film satisfying reflection preventing characteristics required for a defocusing substrate for a liquid crystal panel with only a small number of layers and deposited with a sputtering method and the defocusing substrate for the liquid crystal panel using the same.

SOLUTION: The defocusing substrate 15 comprises the base material with the reflection prevention film containing four layers formed on the base material. The four layers are named as a first layer, a second layer, a third layer and a fourth layer successively from the base material side and, the first layer is a transparent layer with 1.8–2.4 refractive index and has 5–50 nm geometric thickness, the second layer is a transparent layer with 1.38–1.7 refractive index and has 10–70 nm geometric thickness, the third layer is a transparent layer with 1.8–2.4 refractive index and has 50–150 nm geometric thickness and the fourth layer is a transparent layer with 1.38–1.7 refractive index and has 60–140 nm geometric thickness.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-43208

(P2003-43208A) (43)公開日 平成15年2月13日(2003.2.13)

(51)Int.Cl.'		說別記号	FΙ		;	7-73-1*(参考)	
G02B	1/11		B 3 2 B	7/02	103	2H091	
B 3 2 B	7/02	103	G 0 2 F	1/1335		2K009	
G02F	1/1335		G02B	1/10	Α	4F100	

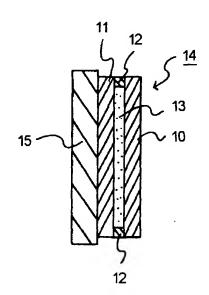
#### 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特顧2002-114622(P2002-114622)	(71)出願人	000232243 日本電気硝子株式会社
(22)出顧日	平成14年4月17日(2002.4.17)	(72)発明者	滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号 金井 歓正
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特顧2001-152580 (P2001-152580) 平成13年5月22日 (2001.5.22)		滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号 日本電 気硝子株式会社内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	今村 努 滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号 日本電 気硝子株式会社内
		(72) 発明者	石原 右近 进賀県大津市時嵐二丁目7番1号 日本電 気硝子株式会社内
			最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 反射防止膜付き基体及び液晶パネル用デフォーカス基板

# (57)【要約】

【目的】 少ない層数でありながら、液晶パネル用デフォーカス基板に要求される反射防止特性を満足し、スパッタリング法で成膜が可能な反射防止膜付き基体と、それを用いた液晶パネル用デフォーカス基板を提供する。【構成】 デフォーカス基板15は、基体上に、4つの層を含む反射防止膜が形成され、基体側から順に第1、第2、第3、第4の層と呼ぶとき、第1の層は、屈折率が1.8~2.4の透明層であって、5~50 n m の幾何学的厚みを有し、第2の層は、屈折率が1.38~1.7の透明層であって、10~70 n m の幾何学的厚みを有し、第3の層は、屈折率が1.8~2.4の透明層であって、50~150 n m の幾何学的厚みを有し、第4の層は、屈折率が1.8~2.4の透明層であって、60~140 n m の幾何学的厚みを有する反射防止膜付き基体からなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体上に4つの層を含む反射防止膜が形 成され、基体側から順に第1、第2、第3、第4の層と 呼ぶとき、第1の層は、屈折率が1.8~2.4の透明 層であって、5~50nmの幾何学的厚みを有し、第2 の層は、屈折率が1.38~1.7の透明層であって、 10~70 nmの幾何学的厚みを有し、第3の層は、屈 折率が1.8~2.4の透明層であって、50~150 nmの幾何学的厚みを有し、第4の層は、屈折率が1. 38~1.7の透明層であって、60~140nmの幾 10 外線の入射を低減したり、液晶パネルに冷却機構を設け 何学的厚みを有することを特徴とする反射防止膜付き基

【請求項2】 各層がスパッタリング法で成膜されてな ることを特徴とする請求項1記載の反射防止膜付き基

【請求項3】 波長450~650nmにおける反射防 止膜の反射率が、0.5%以下であることを特徴とする 請求項1又は2記載の反射防止膜付き基体。

【請求項4】 基体が、結晶化ガラス、石英ガラス 徴とする請求項1記載の反射防止膜付き基体。

【請求項5】 請求項1~4のいずれか1項記載の反射 防止膜付き基体からなる液晶パネル用デフォーカス基

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、特に液晶プロジェクタ 一等の投射型液晶装置に使用される液晶パネル用デフォ ーカス基板として好適な反射防止膜付き基体に関するも のである。

[0002]

【従来の技術】投射型液晶装置に使用される液晶パネル は、画像電極及びスイッチング素子が形成されたアクテ ィブマトリックス基板と、対向電極や遮光膜が形成され た対向基板と、互いに接合した該一対の透明基板の間隙 に保持された液晶とを備えた構造を有している。

【0003】との液晶パネルを液晶プロジェクターのラ イトバルブとして用いる場合、液晶パネルを構成する一 対の透明基板の表面に、浮遊ゴミ等が付着すると、液晶 大投射される。

【0004】つまり、一般に液晶パネルのアクティブマ トリックス基板は、石英ガラスから作製され、対向基板 は結晶化ガラスから作製されるが、これらの透明基板 は、液晶パネルの薄型化や軽量化を図る目的で、1.1 mm又は0.7mmにほぼ規格化された厚みを有してい る。そのため、液晶パネル(透明基板)の表面は、投射 光の集光位置である液晶から1mm程度しか離れないこ とになり、液晶パネルの表面に付着したゴミが、例え1 O~20μm程度の微小なものであっても、スクリーン 50 【0010】また従来の反射防止膜は、最外層が、Mg

上の投射画像の画質を損なうことになる。

【0005】また液晶プロジェクターは、スクリーン上 に拡大投射するため、その液晶パネルには、メタルハラ イドランプ等の光源からの強力な光源光が集光された状 態で入射することになる。このように強力な光源光が入 射すると、一対の透明基板の間に挟持されている液晶の 温度も上昇して、液晶の特性が劣化し、画質の低下を招 きやすい。このような液晶の温度上昇は、光源と液晶パ ネルとの間に熱線カットフィルターを配置して不要な赤 ることにより多少は緩和されるが、高画質化を図るため には、より効率的な温度上昇の防止対策が必要である。 【0006】とのような問題を解消するため、近年で は、一方又は両方の透明基板の外面にデフォーカス基板 と呼ばれる透明ガラス板を設けることにより、透明基板 にゴミが直接付着するのを防止するようにしている。ま た透明基板とデフォーカス基板を樹脂等で接着し、両者 の合計の厚みを約2mm以上とすることにより、或いは 透明基板に、デフォーカス基板を2mm程度の空隙を設 珪酸ガラスのいずれか1種から作製されてなるととを特 20 けて配置することにより、デフォーカス基板の外表面に ゴミが付着しても、ゴミと投射光の集光位置である液晶 との間の距離が、デフォーカス基板の厚み分だけ、或い はこれに空隙を加えた分だけ長くなる。これによりゴミ の像は、デフォーカス状態となり、スクリーン上で大き くぼやけるため、視覚上目立たなくなる。

> 【0007】さらに透明基板の外面にデフォーカス基板 を設けると、液晶に蓄積される熱がデフォーカス基板に 伝導し、効率良く放散される。従って、これを冷却機構 と組み合わせることによって、極めて効率良く液晶パネ 30 ルの温度上昇を抑制することが可能となる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】 一般にガラスやブラス チック等の透明基板からなる光学素子に入射した光は3 %以上反射し、また透明基板の表裏でこの現象が起こる ため、表裏面で6%以上反射することになる。この反射 は、透過率の損失となるため、高い透過率が要求される 液晶パネルのデフォーカス基板のような光学素子の外表 面には、反射防止膜が形成される。デフォーカス基板に 反射防止膜を形成すると、表面反射による不要光が液晶 パネルで変調された投射光と共に、ゴミの像(影)が拡 40 パネルに入射し難くなり、スイッチング案子の光リーク 等が生じるのを防ぐととができる。

> 【0009】従って液晶パネル用デフォーカス基板に は、波長450~650nmにおける反射率が0.5% 以下であることが要求され、従来より、このような要求 を満足する反射防止膜としては7層以上の多層膜が存在 した。ところが反射防止膜は、層の数が増えるほど、各 層の膜厚や膜の均一性を制御し難いため、反射率が安定 せず、また原料費も高くなるという問題が生じるため、 層数を減少させることが望ましい。

3

F,からなるため、真空蒸着法で成膜されている。つまり一般に多層膜は、スパッタリング法で成膜することも可能であるが、スパッタリング法でMgとF,を反応させることは極めて困難であるため、MgF,層を含む多層膜を成膜する場合は、真空蒸着法が採用される。

【0011】しかしながら真空蒸着法は、成膜レートが小さく、また真空蒸着法で均一な膜を得るためには、板ガラスをホルダーにセットした後、真空蒸着装置内で面を回転させながら成膜する必要があるため、薄い膜を成膜する場合、成膜時間が非常に短くなり、均一な膜を得るのが難しい。特に板ガラスを1回転する間に成膜が終わってしまうような場合には、均一な膜を得ることが極めて困難である。

【0012】しかも真空蒸着法は、主にバッチ式の装置で行われ、緻密な膜を成膜しようとすると、成膜前の到達真空度を小さくしなければならず、非常に長い真空引きが必要となるため、作業性が悪いという問題がある。【0013】本発明の目的は、少ない層数でありながら、液晶パネル用デフォーカス基板に要求される反射防止特性を満足し、スパッタリング法で成膜が可能な反射20防止膜付き基体と、それを用いた液晶パネル用デフォーカス基板を提供することである。

#### [0014]

【課題を解決するための手段】本発明の反射防止膜付き基体は、基体上に、4つの層を含む反射防止膜が形成され、基体側から順に第1、第2、第3、第4の層と呼ぶとき、第1の層は、屈折率が1.8~2.4の透明層であって、5~50nmの幾何学的厚みを有し、第2の層は、屈折率が1.38~1.7の透明層であって、10~70nmの幾何学的厚みを有し、第3の層は、屈折率30が1.8~2.4の透明層であって、50~150nmの幾何学的厚みを有し、第4の層は、屈折率が1.38~1.7の透明層であって、60~140nmの幾何学的厚みを有することを特徴とする。

【0015】また本発明の液晶パネル用デフォーカス基板は、上記反射防止膜付き基体からなることを特徴とする。

#### [0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の反射防止膜付き基体について詳細に説明する。

【0017】本発明の反射防止膜において、最も基体側に形成される第1の層は、屈折率が1.8~2.4の透明層であって、5~50nm(好ましくは5~30nm、より好ましくは10~30nm)の幾何学的厚みを有するものである。との第1の層の材料としては、酸化チタン: TiO<sub>2</sub>(屈折率2.35)、酸化ニオブ: N<sup>1</sup>b<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(屈折率2.25)、酸化ジルコニウム: ZrO<sub>3</sub>(屈折率2.10)、酸化タンタル: Ta<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(屈折率2.20)、酸化セリウム: CeO<sub>3</sub>(屈折率2.20)、

窒化シリコン: Si, N. (屈折率2.00) や、とれらの混合物が使用できるが、スパッタリング法で成膜する場合は、膜の光学特性、ターゲットの製作のし易さ、膜の均一性を考慮すると、酸化チタン、酸化ニオブ、窒化シリコンが適している。

【0018】第2の層は、屈折率が1.38~1.7の透明層であって、10~70nm(好ましくは10~50nm、より好ましくは15~40nm)の幾何学的厚みを有するものである。この第2の層の材料としては、酸化シリコン:SiO、(屈折率1.46)、フッ化マグネシウム:MgF、(屈折率1.38)、酸化アルミニウム:A1、O、(屈折率1.63)や、これらの混合物が使用できる。但し、この層をスパッタリング法で成験する場合は、酸化シリコンや酸化アルミニウムに材料が限定され、特に膜の光学特性、ターゲットの製作のし易さ、膜の均一性を考慮すると、酸化シリコンが最も適している。

【0019】尚、酸化シリコンをスパッタリング法で成 膜する場合、Siターゲットを使用して反応性スパッタ リングを行うと、成膜レートが大きく、有効であるが、 ターゲット表面に絶縁膜であるSiO、が形成され、異常放電が起こる可能性があるため、AC電源によるスパッタリング法を採用するのが好ましい。

【0020】第3の層は、屈折率が1.8~2.4の透明層であって、50~150nm(好ましくは60~130nm、より好ましくは70~125nm)の幾何学的厚みを有するものである。この第3の層の材料としては、酸化チタン、酸化ニオブ、酸化シルコニウム、酸化タンタル、酸化ハフニウム、酸化セリウム、窒化シリコンや、これらの混合物が使用できるが、スパッタリング法で成膜する場合は、膜の光学特性、ターゲットの製作のし易さ、膜の均一性を考慮すると、酸化チタン、酸化ニオブ、窒化シリコンが適している。特に第3の層は、膜厚が50~150nmと大きいが、酸化ニオブは、成膜レートが速いため(酸化チタンの3倍程度)最適である。

【0021】第4の層は、屈折率が1.38~1.7の 透明層であって、60~140nm (好ましくは65~120nm) の幾何学的厚みを有するものである。この 第4の層の材料としては、酸化シリコン、フッ化マグネシウム、酸化アルミニウムや、これらの混合物が使用できる。但し、この層をスパッタリング法で成膜する場合は、酸化シリコンや酸化アルミニウムに材料が限定され、特に、膜の光学特性、ターゲットの製作のし易さ、膜の均一性を考慮すると、酸化シリコンが最も適している。

[0022]尚、酸化シリコンをスパッタリング法で成 膜する場合、Siターゲットを使用して反応性スパッタ リングを行うと、成膜レートが大きく、有効であるが、 50 ターゲット表面に絶縁膜であるSiO,が形成され、異 常放電が起とる可能性があるため、AC電源によるスパ ッタリング法を採用するのが好ましい。

【0023】本発明における反射防止膜は、4層構造で ありながら、各層の屈折率と幾何学的厚みを厳密に規制 しているため、波長450~650nmの広範囲に亘っ て0.5%以下の可視光反射率が得られる。そのため、 この反射防止膜を耐熱ガラス板の表面に形成すると、液 晶パネルのデフォーカス基板として好適となる。

【0024】つまり上記反射防止膜を耐熱ガラス板に成 膜することによってデフォーカス基板を作製し、これを 10 液晶パネルに接着したり、空隙を設けて配置すると、表 面反射による不要光が液晶パネルに入射し難くなり、ス イッチング素子に光リーク等が生じるのを防ぐことがで きる。

【0025】また、このデフォーカス基板の外表面にゴ ミが付着しても、ゴミと投射光の集光位置である液晶と の間の距離が、デフォーカス基板の厚み分だけ、或いは これに空隙を加えた分だけ長くなる。これによりゴミの 像は、デフォーカス状態となり、スクリーン上で大きく カス基板を設けることにより、液晶に蓄積される熱がデ フォーカス基板に伝導し、効率良く放熱することが可能 となる。

【0026】さらに本発明における反射防止膜は、基本 的に4層から構成されるため、従来の7層以上の反射防 止膜に比べて各層の膜厚や均一性を制御しやすく、原料 費も安価である。

【0027】本発明の反射防止膜は、全ての層がスパッ タリング法で成膜可能であり、特に1層目と2層目のよ うな薄い膜をスパッタリング法で成膜すると、均一な膜 30 である。 を得やすいため好ましい。またスパッタリング法は、真 空蒸着法に比べて作業性も良いため、インデックスを上\*

\* げることが可能であり、これによって得られた膜は、構 造が緻密で、傷が発生し難く、反射率も下がりやすい。 さらに膜表面が滑らかであるため、汚れが付着し難いと いう利点もある。

[0028]また本発明においては、反射防止膜の各層 を、A Γ 中のO, 濃度、又はN, 濃度が、50%以下の条 件下でマグネトロンスパッタリング法により成膜する と、成膜レートの大きい膜が成膜され、より安価に大量 生産が可能となるため好ましい。

【0029】デフォーカス基板に使用される耐熱ガラス の材質としては、結晶化ガラス、石英ガラス、砌珪酸ガ ラスが適しているが、特に30~750℃の温度範囲に おける熱彫張係数が、-10~+15×10-1/℃の透 明結晶化ガラスは、優れた耐熱性を有し、また熱伝導率 が高く、放熱作用が大きいため好適である。

【0030】より具体的には、質量百分率で、Li2O  $1\sim7\%$ , A1,O, 15~35%, SiO, 55 ~70%, TiO, 1~5%, ZrO, 0~5%, P ,O,0~5%、Na,O+K,O 0.1~5%の組成を ぼやけるため、視覚上目立たなくなる。しかもデフォー 20 有し、 $oldsymbol{eta}$  - 石英固溶体結晶を析出し、- 1 0  $\sim$  + 1 5 imes10-1/℃の熱膨張係数を有し、3mm厚での可視光透 過率が80%以上で、熱伝導率が1.5 ▼/m℃以上の 透明結晶化ガラスが好適である。

[0031]

【実施例】以下、本発明の反射防止膜付き基体を実施例 に基づいて詳細に説明する。

【0032】表1~3は、実施例と比較例の反射防止膜 の構成(各層の材料と幾何学的厚み)と、波長450 n m、550nm、650nmにおける反射率を示すもの

[0033]

【表1】

	突施例 1	実施例2	突旋例 3	突節例 4	
4層目	SiO <sub>2</sub> B4rm	SiO <sub>z</sub> 86mm	S10 <sub>2</sub> 89mm	SIO <sub>2</sub> 86mm	
3層音	Kb <sub>z</sub> O <sub>s</sub> 113nm	Mb <sub>2</sub> O <sub>6</sub> 118mm	2r0 <sub>2</sub> 81mm	Mb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 113nm	
2層目	SiO <sub>2</sub> 30mm	S10 <sub>2</sub> 33nm	SiO <sub>z</sub> 19mm	SIO <sub>2</sub> 28mm	
1 層目	Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 13rm	TiO <sub>2</sub>	Zr0 <sub>2</sub> 26ms)	Ta <sub>2</sub> O <sub>5</sub> 17mm	
反射率	1. /				
450nm	0. 27%	0. 37%	0. 31%	0. 27%	
550nm	0, 29%	0.31%	0. 26%	0. 26%	
650nm	0, 28%	0.18%	0. 37%	0, 22%	

[0034]

【表2】

	3	实施例 6		実施例 6		施例7	
4層目	SiO <sub>2</sub>	88rm	SiO,	85nm	SiO	80mm	
3層目	Mb <sub>2</sub> Q <sub>6</sub>	119nm	Nb <sub>2</sub> O <sub>6</sub>	105m	TiOz	102m	
2 階目	SIO,	31mm	Sio,	20nm	\$i0₂	35nm	
1層目	GeO <sub>2</sub>	14nm	Si <sub>a</sub> N <sub>4</sub>	2 <b>3</b> nm	TIO <sub>2</sub>	10mm	
反射率							
450mm	0	0. 27%		0. 28%		0. 25%	
550mm		0. 26%		0. 24%		0. 27%	
650rm		0. 22%		0. 27%		0. 30 <del>%</del>	

[0035] 【表3】

	比較例			
7層目	MeF <sub>2</sub>	93ns		
6層目	ZrO <sub>z</sub> +TiO <sub>z</sub>	30mm		
5層目	Al <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	6nm		
4贈目	ZrOz+TiOz	75mm		
3層日	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	36rm		
2 書目	ZrOz+TiOz	4nm		
1層目	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	19nm		
反射率		·		
450nm	0.09%			
550ne	0. 2096			
650nm	0. 35%			

【0036】表中の実施例1~7の反射防止膜付き基体 は、次のようにして作製した。

【0037】まず基体として、140mm×140mm ×1.1mmの大きさのLi,O-Al,O,-SiO,系 低膨張透明結晶化ガラス基板(熱膨張係数:-4×10 -'/℃、3 mm厚での可視光透過率:80%以上、熱伝 導率:1.7♥/m℃)を準備し、その片面にマグネト ロン型のスパッタリング成膜装置を用いて、表中の構成 を有する4層の反射防止膜を成膜した。尚、各層の成膜 は、Ar中のO,度が約20%の条件で行った。

【0038】一方、比較例の反射防止膜は、従来からデ フォーカス基板に用いられている反射防止膜を示すもの であり、実施例と同様の基体を準備した後、その片面に 真空蒸着装置を用いて、表中の構成を有する7層の反射 防止膜を成膜するととによって作製した。

【0039】とうして得られた各基板の分光反射特性を 測定し、波長450mm、550mm、650mmにお ける反射率を表中に示すと共に、実施例1、2と比較例 については、波長350~800 nmにおける反射率曲 射率測定器を用い、15°正反射を測定した。

【0040】表1~3や図1から明らかなように、実施 例の各基板は、比較例の基板と同様、波長450~65 0 n mにおける反射率が0.5%以下と低く、液晶パネ ルのデフォーカス基板に要求される低反射率を満足する ものである。

【0041】次に実施例2の基板を14mm×10mm 20 ×1.1mmの大きさに切り出してから、面取りすると とによって液晶パネル用デフォーカス基板を作製した。 また図2に示すように、石英ガラスからなるアクティブ マトリックス基板(厚み0.7mm)10と、低膨張透 明結晶化ガラスからなる対向基板(厚み0.7mm)1 1が、シール材12によって所定の間隔で貼り合わさ れ、各基板10、11の間隙に液晶13が封入された液 晶パネル14を準備した後、対向基板11の外面に対 し、上記のデフォーカス基板15を樹脂接着剤(図示省 略)で貼り付けた。

【0042】この液晶パネル14を液晶プロジェクター のライトバルブとして用いたところ、デフォーカス基板 15の表面に、微小なゴミが付着しても、ゴミの像

(影) がスクリーン上に拡大投射されることはなく、し かも液晶13に蓄積された熱はデフォーカス基板15に 効率良く伝導し、温度の上昇が抑えられた。

【0043】尚、本実施例では、反射防止膜付き基体を 液晶パネルのデフォーカス基板に使用した例を示した が、本発明の反射防止膜付き基体の用途は、これに限定 されるものではなく、レーザーダイオード用窓ガラスや 40 光源ランプの反射鏡の前面板等、反射防止膜が形成され る各種光学素子に適用することが可能である。

## [0044]

【発明の効果】以上のように本発明の反射防止膜付き基 体は、少ない膜層数で、可視域での反射を抑えることが 可能である。そのため、この基体を液晶パネルのデフォ ーカス基板として使用すると、スイッチング素子の光リ ーク等を防止することができ、また液晶パネルの透明基 板上に浮遊ゴミ等が付着することがなく、デフォーカス 基板の表面にゴミが付着しても、デフォーカス状態とな 線を図1に示した。尚、分光反射特性は、瞬間マルチ反 50 って、スクリーン上で大きくぼやけるため、視覚上目立

10

たなくなり、さらに液晶に蓄積される熱がデフォーカス 基板に伝導し、効率良く放熱される。

【図面の簡単な説明】

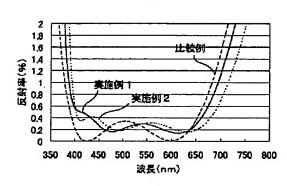
【図1】実施例1、2と比較例の反射防止膜の反射率曲線を示すグラフである。

【図2】 デフォーカス基板を貼り付けた液晶パネルを示す説明図である。

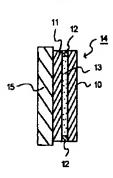
\*【符号の説明】

- 10 アクティブマトリクッス基板
- 11 対向基板
- 12 シール材
- 13 液晶
- 14 液晶パネル
- 15 デフォーカス基板

[図1]



【図2】



# フロントページの続き

Fターム(参考) 2H091 FA37X FA37Z FB06 FB07

FC01 FD06 FD13 FD14 KA01

KA10 LA12 LA16 LA30 MA07

2K009 AA07 AA09 BB02 CC03 CC06

DD04

4F100 AG00E AR00A AR00B AR00C

AROOD ATOOE BAOS BAO7

BA100 BA10E BA26 EH66A

EH66B EH66C EH66D JN01A

JN01B JN01C JN01D JN06

JN18A JN18B JN18C JN18D

YY00A YY00B YY00C YY00D